



1) Indexek megfelelőségének vizsgálata

- 1) Feltáró faktoranalízis az itemek szintjén, hogy egy szubteszten belül ugyanazt mérik-e az itemek
- 2) Reliabilitástesztelés
- 3) Opcionális Rasch-modellezés eltérő nehézségű itemek esetén

→ **Output: szubteszt indexek**

2) Képességstruktúrák feltárása

- 1) Feltáró faktoranalízis az összes reliábilis indexre a SEM adat-, illetve hipotézisvezérelt építéséhez
- 2) SEM

→ **Output: látens faktorstruktúrája a képességeknek**